(12)特許協力条約に基づいて公開された國際出職

(19) 世界知的所有植機関國際事務局



2002年3月28日 (28.03.2002) (43) 国際公開日

(10) 国際公開番号 WO 02/25265 A1

3 PCT 日本語 G01N 27/62, H01J 49/42 2000年9月20日(20.09.2000) PCT/JP00/06411 (25) 国際出願の言語: (51) 國際物幣分類? (31) 国際出願番号: (22) 阿泰田瀬日:

日本語 出層人 米国を除く全ての指定国について): 株式会社 日立製作所 (HITACHI, LTD.) [IPJP]: 〒101-8010東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 Takyo (JP). (26) 国際公開の言語:

(TAKADA, Yasuski) [IPIJP] 坂入 寮 (SAKAIRI, Minoru) [IPIJP]: 平 187-8601 東京都国分寺市東志ケ 隆一丁目280磐地 株式会社 日立製作所 中央研究所 内 Tokyo (JP). 代理人: 弁理士 ・作田集夫(SAKUTA, Yaano); 〒100-8220 東京都干代田区丸の内一丁目3番1号 株式会社 日立製作所内 Tokyo (JP) (81) 指定国 (国内): CA, CN, IL, JP, KR, US.

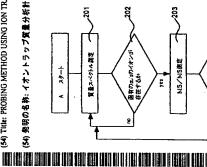
(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特殊 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

医聚醇毒物色物

液件公配毒類

発明者,および 発明者/出願人 (米国についてのみ): 高田安章

EE



trometry depending on the judged result in the judging stop (202). A warning is triggered (202) from the result obtained in the tandem mass spectrometry via a stop (204) judging whether or not an intrinsic m/z ion exists and according to the judgment result. Whereby, a fast and substantially error-free probing is made possible. screening is conducted by using a step (201) of acquiring mass spectrum and a step (202) of Judging whether or not an intrinsic m/s ion exists. Switching is made, for scrutinizing, to a step (203) of conducting a landem mass spec-(57) Abstract: A probing device based on mass spectrometry, wherein a fast

MO 05/52565 A1

203...HEASURE MS/MS
204...INTRINSIC m/2 ION EXIST?
205...TRIGGER MARNING 202...INTRINSIC 3/2 10N EXIST?

201... PASS SPECTROMETRY

存在の数字

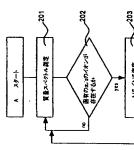
š

Affom:20イオンジ F在するか

NIS/NIS通路

(54) THE: PROBING METHOD USING ION TRAP MASS SPECTROMETER AND PROBING DEVICE

(84) 希明の名称: イオントラップ質量分析計を用いた傑知方法及び傑知故電



(桃葉有)

WO 02/25265 A1

2文字コード及び他の略語については、 原類条件される 各PCTがゼットの参照に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 東約:

テップ(202)の判定結果に応じてタンデム貿量分析を行うステップ (203) に切り替え、精査する。タンデム質量分析法で得られた結果 を介し、判定結果に応じて警報を発動する(205)。この様にする事 テップ (201) と、固有のm/2のイオンが存在するか判定するステ ップ(202)を用いて高速でスクリーニングを行う。前記判定するス 質量分析法に基づく探知装置において、質量スペクトルを取得するス から、固有のm/2のイオンが存在するか判定するステップ (204) で、高速かつ関報の少ない探知が可能になる。

PCT/JP00/06411

明細毒

イオントラップ質量分析計を用いた探知方法及び採知装置

技術分野

本発明は爆発物や麻薬の探知技術に係わり、特に質量分析計を用いた 探知装置に関する。

背景技術

国際紛争の深刻化に伴い、テロの防止や治安維特のため、爆発物を採 知するための探知装置が求められている。探知装置では、X線透過を用

ខ្ព

いた手荷物検査装置が空港を中心に広く用いられている。X線探知装置 などは、対象を塊として認識し、形状等の情報から危険物を判別するた め、パルク検出と呼ばれる。一方、ガス分析をペースとした探知法はト

レース検出と呼ばれ、化学分析情報から物質の同定を行う。トレース検 出には、カバンなどに付着した極微量の成分を探知できるという特徴が ス検出とを組み合わせて、より高精度に危険物を探知する装置が望まれ ある。社会的にセキュリティ強化が求められる中、バルク検出とトレー 13

一方、様々なルートで待ち込まれる禁制薬物の発見のため、税関等で

使用されているが、麻薬探知犬に代わる禁制薬物用のトレース分析装置 も探知装置が使用される。税関では主にバルク検出装置と麻薬探知犬が が数望されている。 ន

トレース検出では、イオンモビリティスペクトロスコピー、ガスクロ マトグラフィなど様々な分析方法が試みられている。探知装置として重 要なスピード、感度、選択性を全て兼ね備えた装置の開発に向けて研究

が海められている。

23

WO 02/25265

PCT/JP00/06411

最分析法をベースとした探知技術が提案されている。 第16図を用いて、 このような状況のなか、質量分析法は基本的にスピード、感度、選択 生に優れているため、例えば特開平1-134910号公報の様に、質 質量分析法をベースとした従来の探知装置を説明する。

第2細孔電極10とを備え、針電極7は電源11に接続され、第1細孔 電極8と第2細孔電極10はイオン加速電源12に接続される。中間圧 空気取り入れプローブ1は絶像パイプ2を介してイオン源3に接続さ れ、イオン顔3は排気ロ4、絶縁パイプ5を介し空気排気用ポンプ6に 接続される。イオン源3は針電極7と第1細孔電極8と中間圧力部9と

力部9は排気ロ13を介し真空ポンプに接続される。中間圧力部の後段 に静電レンズ14が配置され、静電レンズ14の後段に質量分析部15 検出器16が配置される。検出器16からの検出信号は増幅器17から 複数のm/z(イオンの質量数/イオンの価数)値を判応し、被検気体 データ処理部18に供給される。データ処理部18は特定の薬物を示す に特定の薬物が含まれているか否かを判定する。 ខ

ている。また、警報駆動部105により駆動される警報表示部19には、 薬物B判定部103、薬物C判定部104と警報駆動部105とを備え このデータ処理部18は、質量判定部101、薬物A判定部102、 表示部106、107、108が配置される。

2

発明の開示

上記従来技術には、次のような課題があった。

上記の装置では、イオン領で生成したイオンのm/z値を用いて薬物 判定を行う。従って、探知している薬物と同じm/zを有するイオンを

生成する化学物質が存在した場合、薬物が無いにもかかわらず警報を表 示してしまうといった限報の可能性が高かった。 25

より具体的には、手荷物中の覚醒剤を探知している際に、手荷物に入 れられた化粧品の成分に反応して解報を発してしまうといった課題があ った。これは、イオンを分析する質量分析部の選択性が低い事が原因で あり、偶然同一のm/zを有する覚醒剤由来のイオンと化粧品由来のイ オンとを区別できないために起きる。

'n

質量分析装置において選択性を高める方法として、タンデム質量分析 法が知られている。タンデム質量分析法を実施するための装置として、 三連四重極質量分析計や四重極イオントラップ質量分析計などがある。 タンデム質量分析法では、通常、

(1) 1段目の質量分析 2

質量分析を行い、イオン顔で生成されたイオンのm/sを測定する。

(2) 磁択

様々なm/zを有するイオンの中から、特定のm/zを有するイオン を選択する。

(3) 解聯 15

避択されたイオン(プリカーサーイオン)を中性ガスなどとの衝突に より解離させ、分解物イオン(フラグメントイオン)を生成する。

(4) 2段目の質量分析

フラグメントイオンの質量分析を行う。

子の中でどの韵位が切れるかは、휙位ごとの化学結合の強さに依存する。 というステップが用いられる。プリカーサーイオンが解離する場合、分 フラグメントイオンを分析すると、ブリカーサーイオンの分子 オン源で生成されたイオンのm/zが偶然同じでも、フラグメントイオ ンの質量スペクトルを調べる事で探知の対象物が含まれているか否かを 構造情報を極めて豊富に含んだ質量スペクトルが得られる。従って、イ ឧ 25

PCT/JP00/06411

WO 02/25265

PCT/JP00/06411

を三連四重極質量分析計や四重極イオントラップ質量分析計に置き換え、 従って、第16図に示した従来の探知装置において、質量分析部15 タンデム質量分析法を行えば、選択性が向上し、関報を低域できる。 し かしながら、タンデム質量分析法は通常の質量分析法に比べて時間がか かるため、探知装置に求められる探知スピードが達成できないといった

以上の様な理由により、高い選択性と遠い探知スピードとを兼ね備え た探知装置が望まれていた。 課題があった。

本発明の目的は、高速のスクリーニングモードと、高選択性の精査モ 一ドとを併用する事により、高速かつ観報の少ない爆発物・禁制薬物等 の探知装置を提供することにある。 2

図面の簡単な説明

第5図は、本発明の一実施例での電圧印加のタイミングを示す図であり、 第6図は、本発明の一実施例でのMS/MS分析の手順を示す図であり、 は、本発明を実施するための装置構成の一例を示す図であり、第3図は、 図は、本発明を実施するための蒸気採取部の構成の一例を示す図であり、 第1図は、本発明の一実施例のアルゴリズムを示す図であり、第2図 本発明を実施するためのイオン顔部の構成の一例を示す図であり、第4 15

第7図は、本発明の一実施例での分析の手順を示す図であり、第8図は、 タンデム質量分析法を示すフローチャート図であり、第9図は、本発明 の一実施例のアルゴリズムを示す図であり、第10図は、リング電極と エンドキャップ電極に印加する高周波電圧のタイミングを示す図であり、 第11図は、閉じ込め選択時間にエンドキャップ電極印加された電圧の ឧ

周故数を示す図であり、第12図は、本発明の一実施例でイオン閉じ込 めと解離が同時に進行する状況を示す図であり、第13図は、本発明の 53

一実拡例でイオン閉じ込めと解離が同時に進行する際のエンドキャブ電 極に印加された高周披電圧の周波数を示す図であり、第14図は、本発 英施例の装置構成を示す図であり、第16図は、危険物探知に用いられ 明の一実施例のアルゴリズムを示す図であり、第15図は、本発明の一 る従来の質量分析計の構成を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について、図を用いて詳細に配載する。 第1図は本発明の一実施例のアルゴリズムを説明する図である。

- と、第1の固有のm/zのイオンが存在するか判定する第1の判定ステ ップ202と、前配第1の判定ステップ202の判定結果に応じてタン 2のイオンが存在するか判定する第2の判定ステップ204と、前配第 2の判定するステップ204の判定結果に応じて警報を発動する告知ス 本実施例では、質量スペクトルを取得する第1の分析ステップ201 デム質量分析法を行う第2の分析ステップ203と、第2の固有のm/ 2 2
 - テップ205を散ける。ステップ201とステップ202による測定操 作をスクリーニングモード、ステップ203とステップ204による遡 定操作を精査モードとする。
- オン (M+H) + (Mは試料分子、Hはプロトン) が生成される。この 探知を行う場合、試料ガスから生成されるイオンをステップ201に おいて分析し、探知対象物由来のイオンに相当するm/sを有するイオ 覚醒剤の一種であるアンフェタミンを正の大気圧化学イオン化モードで イオン化すると、アンフェタミン分子にプロトンが仁怙した巌辺分子人 ンが検出されたかどうかをステップ202において判定する。例えば、 ន
 - 擬似分子イオンのm/zは136であるため、ステップ202ではm/ 2が136のイオンが検出されたかどうかを判定する。(第1の判定) 23

WO 02/25265

PCT/JP00/06411

ここで、ステップ202において判定する四/2の値が探知対象物に 応じて異なる事は言うまでも無い。種々の麻薬、覚醒剤等に対応して、 複数の異なるm/zを判定しても良い。 第1の分析ステップ201における分析時間を0.1秒とした場合、

ステップ201を繰り返し、測定結果を積算してから積算した結果に対 イズが平均化されるので、ステップ202において誤った判定する割合 してステップ202により判定しても良い。積算する事で、ランダムノ を低減できる。 ステップ202において、あらかじめ設定しておいた第1の固有のm / 2を有するイオンが存在すると判定された場合、タンデム質量分析法 カーサーイオンの解離、フラグメントイオンの質量分析が含まれる。分 析の精度を上げるため、ステップ203ではステップ201に比べて長 (以下では、MS/MSと配載する)を行う第2の分析ステップ203 が実行される。ステップ203には、プリカーサーイオンの選択、プリ

10

ルが得られる。この質量スペクトルをステップ204において判定し(第 ステップ203において、分子構造情報を豊富に含んだ質量スペクト 2の判定)、探知対象物特有のm/zを有するイオンが存在するかどうか 判定し、存在する場合にはステップ205において警報を駆動し告知す

い時間をかけると良い。

15

ステップ204において判定を行う際、探知対象物のタンデム質量分 析法による質量スペクトルをあらかじめ測定してデータベースとし、 のデータベースを参照する事により精度の高い判定が可能になる。

ន

ちステップ201における測定とステップ202による判定)を実行し、 すると以下の様になる。探知中は、まずスクリーニングモード(すなわ 第1図に示したアルゴリズムを用いた探知方法を、より具体的に説明 23

これを繰り返す事になる。ステップ201に要する時間を0.1秒に設定し、10回の測定結果を積算してからステップ202により判定すると、トータルの探知時間はおよそ1秒である。ステップ202による判定によって、探知対象物が存在すると疑われる場合は、精査モードに移行する。ステップ203に要する時間を0.5秒とし、やはり10回の測定結果を積算してからステップ204により判定すると、ステップ201から始まるスクリーニングモードを含めてトータルで約6秒程度の01から始まるスクリーニングモードを含めてトータルで約6秒程度の

探知時間になる。セキュリティゲートなどに付随する手荷物検査の場合、

- 通常は採知装置への手荷物の搬入、採知、採知装置からの手荷物の機出 を含めて徴むで行わなければならない。従って、実際に採知に費やす事 が出来る時間は1~2秒であるが、ほとんどの手荷物には探知対象物は 入っていないと穏定されるので、スクリーニングモードによりおよそ1 秒で探知を終了させる事が出来る。従って、第1図に示したアルゴリズ ムを用いる事により、まれに精査モードまで行うため時間がかかる事が あっても、採知に要する平均時間として手荷物一つ当たり1~2秒程度 に加える事ができ、セキュリティグートにおいて荷物の流れを著しく妨 げる事無く手荷物の検査を行う事が出来る。また、最終的に精査モード によりタンデム質量分析法に基づく判定を行うため、選択性が高く、誤 報を低減させることが出来る。
- 20 以上の様に、タンデム質量分析法により精査するには時間がかるため、ステップ202の判定の結果ステップ203に移行した場合、すなわちスクリーニングモードから精査モードへと移行した場合、この段階で警告ランプを点灯させるなど、操作者が認識しやすい信号を出力すると良い。
- 25 第2図は、本発明を実施するための具体的な装置構成を示す図である。 質量分析部に、四重極イオントラップ質量分析計(以下では、イオント

WO 02/25265

PCT/JP00/06411

•

ラッブ質量分析計と記載する)を使用した例を示す。イオン源20には ガス導入管21、および排気管22g、22bが結合されている。試料 ガス採集口からのガスは、排気管228、22bに結合されたポンプに より吸引され、ガス導入管21を介してイオン源20に導入される。イ

- オン顔に導入されたガス中に含まれる成分は、一部がイオン化される。 イオン顔により生成したイオンおよびイオン顔に導入されたガスの一部 は、第1細孔23、第2細孔24、第3細孔25を介して真空ポンプ2 6により排気された真空部27に取り込まれる。これらの細孔は、直径0.3mm程度であり、細孔の開口する電極はヒータ(図示せず)によ
- 10 り、100℃から300℃程度に加熱される。第1細孔23から取り込まれなかったガスは、排気管22a、22bからポンプを介して装置の外部に排気される。

組孔23、24、25の開口する電極の間は差動排気部28、29になっており、荒引きポンプ30により排気される。荒引きポンプ30には、通常、ロータリポンプ、スクロールポンプ、またはメカニカルブースタポンプなどが用いられるが、この領域の排気にターボ分子ポンプを使用することも可能である。また、細孔23、24、25の開口する電

2

と同時に、残留する分子との衝突により、断熱膨張で生成したクラスタ 20 イオンの開裂を行う。

蚤には電圧が印加できるようになっており、イオン透過率を向上させる

第2図では、荒引きポンプ30に排気速度900リットル/分のスクロールポンプ、真空部27を排気する真空ポンプ26に排気速度300リットル/分のターボ分子ポンプを使用した。ターボ分子ポンプの背圧側を排気するポンプとして、荒引きポンプ30を兼用している。第2細

25 孔24と第3細孔25間の圧力は約1トールである。また、第2細孔24の開口する電極を除去し、第1細孔24と第3細孔25の二つの細孔

で構成された差勤排気部にすることも可能である。ただし、上記の場合に比較して、流入するガス畳が増えるので、使用する真空ポンプの排気速度を増やす、細孔間の距離を離すなどの工夫が必要となる。また、この場合も、両細孔間に亀圧を印加することは重要となる。

- 5 生成したイオンは第3番孔25を通過後、収束レンズ31により収束される。この収束レンズ31には、通常3枚の電極からなるアインツェッレンズなどが用いられる。イオンはさらにスリット電極32を通過する。第3細孔25を通過したイオンは、収束レンズ31によりスリット電極32の関口部に収束し、通過するが、収束されない中性粒子などは電極32の関口部に収束し、通過するが、収束されない中性粒子などは
 - このスリット部分に衝突し質量分析部側に行きにくい構造となっている。
 スリット電極32を通過したイオンは、多数の開口部を備えた内筋電極33と外筒電極34よりなる二重円筒型偏向器35により偏向かつ収束される。二重円筒型偏向器35では、内筒電極の開口部より滲みだした外筒電極の電路を用いて偏向かつ収束している。この詳細は、既に停開15 平7-85834に開示している。

イオントラップ質量分析計の内部には、ヘリウムガス供給管(図示せず)からヘリウムが供給され、10-3トール程度の圧力に保たれている。25 イオントラップ質量分析計は、質量分析計制御部(図示せず)により制御される。質量分析計内に導入されたイオンは、ヘリウムガスと衝突し

WO 02/25265

PCT/JP00/06411

2

てエネルギーを失い、交流電界により捕捉される。捕捉されたイオンは、リング電極36とエンドキャップ電極37a、37bに印加された高周改電圧を走査することによって、イオンの四/2に応じてイオントラップ質量分析計の外に排出され、イオン取り出しレンズ41を経て検出器

5 42により検出される。検出された信号は増幅器43によって増幅後、データ処理装置44にて処理される。

イオントラップ質量分析計は内部(リング電極36とエンドキャップ電極378、375とで囲まれた空間)にイオンを補捉する特性を有するので、探知対象物質の改度が低く生成されるイオン量が少ない場合で

- 10 もイオンの導入時間を長くすると検出できる点にある。従って、試料議度が低い場合でも、イオントラップ質量分析計のところでイオンの高倍率機能が可能であり、試料の前処理(機縮など)を非常に簡便化できる。第3図は、第2図における装置のイオン源部の拡大図である。試料ガス導入管21を通して導入されたガスは、いったんイオンドリフト部4
- 5に導入される。このイオンドリフト部45はほぼ大気圧状態にある。 イオンドリフト部45に導入された飲料ガスの一部は、コロナ放電部46に導入され、残りは排気管22bを通してイオン源外に排出される。 コロナ放電部46に導入された試料ガスは、針電極47に高電圧を印可する事で針電極47の先端付近に生成されるコロナ放電領域48に導入

2

- 20 され、イオン化される。このとき、コロナ放電領域48では、針電極47から対向電極49に向かってドリフトするイオンの流れにほぼ対向するような方向に試料ガスが導入される。生成したイオンは電界により対向電極49の開口部50を通して、イオンドリフト部2に導入される。このとき、対向電極49と第1組孔23の開口する電極との間に電圧をで加工されます。
- 23 日加することにより、イオンをドリフトさせ、効率良く第1細孔23に導く事ができる。第1細孔23から導入されたイオンは、第2細孔24

PCT/JP00/06411

Ξ

及び第3細孔25を通して、真空部27に導入される。

コロナ放電部48に流入するガスの流盘は高感度かつ安定に探知するために重要である。このため、排気管22aには流量制御部51を設けると良い。また、ドリフト部45やコロナ放電部48、ガス導入管21

- 5 などは、気料の吸着を防ぐ観点から、ヒーター(図示せず)などにより 加熱しておくと良い。ガス導入管21や排気管225を通過するガス流 量は、ダイアフラムポンプのような吸引ポンプ52の容量及び配管のコ ンダクタンスにより決定することができるが、ガス導入管21や排気管 225にも第3図に示した流量制御前51のような制御装置を設けても のに、 の引出シンチェッキ カーのエカ・カ・ロー・ルンエーが ノーシュー
- 10 良い。吸引ポンプ52を、ガスの流わから見てイオン生成部(すなわち、図示した構成ではコロナ放電部46)の下流に設ける事で、吸引ポンプ52の内部の汚染(試料の吸着等)による影響が少なくなる。

第4図は、本発明に係る装置の試料ガス探取部の一例を示す図である。探知装置は大きく分けて、本体53、ガス吸引部54、筐体55、データ処理装置44により構成される。ガス吸引部54として、プローブ56を接続したガス導入管21を用い、手荷物などにプローブ56を近づけて手荷物周辺の空気を本体53に吸引し、探知を行う。

13

参考まで、本発明の一実施例におけるイオントラップ質量分析計の動作について説明するため、第5図、第6図にリング電極とエンドキャップ電極に印可する電圧のタイミングを示す。第5図は、第1図におけるステップ201での動作を表し、第6図は、ステップ203での動作を

2

ステップ201において、イオン閉じ込め時302には、リング電極に高周波を印可し、質量分析計内にイオンを捕捉するための電界を発生させる。また、ゲート電極に印可する電圧を髑整し、イオンがゲート電極を通過して質量分析計に導入されるよう制御する。次に質量分析時3

23

WO 02/25265

PCT/JP00/06411

12

03には、イオンがさらに流入するのを防止するためゲート電極に印可する電圧を顕整する。リング電極及びエンドキャップ電極に印可する高関波の振幅などを操作して、電界により内部に捕捉されたイオンの中からm/zの異なるイオンを順に質量分析計外に排出し、検出器で検出する事により質量スペクトルを得る。次に、残留イオン除去時間301を設け、リング電極に印可する電圧を切る事により質量分析計の内部に残留するイオンを除去する。

典型的には、イオン閉じ込め時間302を0.04秒、質量分析時間303を0.05秒、残留イオン除去時間301に0.01秒とし、0

10 1秒で質量スペクトルを1回取得する事が出来る。故料の濃度が希薄で、高い感度が必要な場合は、イオン閉じ込め時間302をさらに長くしても良い。

次に、ステップ202での動作を第6図を用いて説明する。イオン別じ込め時302と質量分析時303の動作はステップ201の場合と同15様である。選択時間304では、イオン別じ込め時間203で別じ込められた様々なイオンの中から、定められたm/zを有するイオンを残留させ、それ以外のイオンを排除する操作を行う。この選択時間304では、例えばラピッド コミュニケーションズ イン マス スペクトロは、例えばラピッド コミュニケーションズ イン マス スペクトロ

20 タード ノイズ フィールドを使用する事ができる。解離時間305では、選択時間304で選択された定められたm/zを有するイオンにエネルギーを与え、質量分析計内のヘリウムガスなどと衝突させ、フラグメルギーを与え、イオンを生成する。イオンにエネルギーを与えるには、エンドキャップ電極間に高周波を印可し、イオンを質量分析計内で加速する。加

メトリ一誌、7巻、1086頁(1993年)に開示されているフィル

25 趙されたイオンはヘリウムなどのガスと衝突するが、その際にイオンの 運動コネルギーの一部がイズンの内部コネルギーへと変数され、衝突を

繰り返すうちに内部コネルギーが蓄積されてイオンの中の化学結合の弱 い部分が切断されて解離が起きる。

解離時間305を0.01秒、残留イオン除去時間301を0.01秒 タンデム質量分析法では、選択や解離の際にイオンの損失が生じるた 分な量のイオンをイオン閉じ込め時302において閉じ込めておく必要 がある。このため、典型的には、イオン閉じ込め時間302を0.40 め、フラグメントイオンの良好な質量スペクトルを取得するためには十 秒、質量分析時間303を0.05秒、選択時間304を0.03秒、 とし、0.5秒で質量スペクトルを1回取得する。

'n

分析分野において、質量分析法は様々な用途に用いられている。しか しながら、探知装置に質量分析法を用いた場合では、通常の分析とは状 況が異なる点がある。 2

れば、爆弾を見つける事ができる。また、通常の分析では物質の機度な な爆薬を混合して作成されるため、主要な爆薬を数成分選択して探知す **採知装置では極めて限られた物質を検出対象とする。例えば、爆弾は様々** まず、通常の分析では極めて多くの成分を対象としているのに対し、 どの定量が行われるが、探知の際は対象物の有無を判定できれば良い。

13

そこで、探知装置において特に有効な質量分析計の動作方法を第6図

を用いて説明する。イオントラップ質量分析計において、閉じ込められ たイオンを外部に取り出す際、質量走査の速度によって取り出し効率が 異なる。すなわち、第5図の分析時間303において、リング電極に印 可する振幅の増加率を増やし、短い時間で分析時間303が終了するよ うに設定すると、質量分析計の外に取り出され検出器まで到達するイオ ン量が増えるため、感度が向上するという利点がある。しかしながら、 ន

質量分解能が低下したり、所定のタイミングでイオンが排出されないた 分析時間303におけるリング電極に印可する振幅の増幅率を増やと、 23

WO 02/25265

PCT/JP00/06411

7

にで、第1図に示す様に、イオントラップ質量分析計を動作させる際、 **め測定されたm/z が正しい値からずれるといった問題点があった。**

と、イオン排出のステップ208(分析時間303に相当)の間に、特 イオン閉じ込めのステップ206(イオン閉じ込め時間302に相当)

た。つまり、高速で質量走査する事による分解能の低下を、あらかじめ クするのはm/ z が136の正イオンである。そこで、イオン顔で生成 定のイオンを選択するステップ207(選択時間307に相当)を設け 質量分析計内に残るイオンの四/zを制限する事により補うのがポイン トである。具体的には、アンフェタミンの探知を行う場合、まずチェッ

テップ207においてm/zが136以外の値を有するイオンを排除し、 されたイオンをステップ206により質量分析計内に閉じ込め、次にス m/zが136のイオンを強択的に残留させる。次に、イオン排出のス テップ208において高速で質量走査し、質量分析計内に残っているイ オンを効率良く質量分析計の外部に引き出す。この様にする事により、 ខ្ព

検出器に到達するイオンのm/zが136である事が明らかであるので、 ステップ208において精密な質量選択を行う必要がなくなり、分析時 間を短縮できるとともに感度の良い探知が可能となる。この方法は、ス クリーニングの際だけではなく、タンデム質量分析法により精査する場 合でも有効である。第8図に示す様に、解離を行うステップ209とイ 23

オンの排出を行うステップ208との間に、質量分析計内に残るイオン の11/2を選択するステップ210を設ける事で可能になる。 ឧ

タベースをデータ処理装置上に構築しておき、このデータベースを参照 しながら探知する方法は極めて有効である。より具体的には、タンデム さらに、探知対象物の種類が限定される事から、対象物に関するデー

一を与えるためエンドキャップ電極に印可する高周波の振幅などの最適 質量分析法を行う場合、解離時間の長さや、解離時にイオンにエネルギ 25

. .

値は対象となる化学物質により異なる。従って、第9図に示すように、各々の探知対象成分に対する最適な分析条件をあらかじめ調べてデータペース化しておき、高速モードで特定の物質の存在が疑われた場合に、精査モードに移る際にデータベースを参照してその物質に対する最適分

- が条件を読み込むステップ211を設ける。この様にすることにより、 フラグメントイオンの良好な質量スペクトルが得られ、精度良く判定す る事ができる。例えば、アンフェタミンやコカインなどの様々な禁制薬 物に対して、各々の最適の分析条件を調べてデータペース化しておき、 アンフェタミンが疑われた場合にはアンフェタミン用の分析条件を、また、コカインが疑われた場合にはコカイン用の分析条件を呼び出して分
- 10 た、コカインが築われた場合にはコカイン用の分析条件を呼び出して分析するとよい。

以上、探知対象物質をイオン化し、イオンのm/2に基づいてスクリーニングする方法について説明したが、必ずしも質量分離によりイオンのm/2を特定しなくともスクリーニングを行う事ができる。第10図,

- 第11図により、イオン電流値によりスクリーニングを行う本発明の第20実施例を説明する。第10図はリング電極とエンドキャップ電極に 印加する高周波のタイミングを示す。第6図に示したように、イオン閉じ込め時間302イオン選択時間304を順に設けても良いが、第10図では、イオン閉じ込めと選択時間304を順にだけこめ・選択時間300のでは、イオン閉じ込めと選択を同時に行う閉じ込め・選択時間30
 - 20 2、304を設けた。第11図は、閉じ込め・選択時間302、304にエンドキャップ電極に印可する高周波の周波数を示す。イオントラップ質量分析計の内部に閉じ込められたイオンは、その由/2に応じて共鳴し易い周波数を有する。そこで、探知対象とする物質のイオンの出/2に対応した周波数(11、12、13)を含まず、それ以外の周波数はかます。そのに対応した周波数(11、12、13)を含まず、それ以外の周波数

25 成分を含んだ盾号を印可すると、閉じ込め・選択時間302、304では着目するm/2を有するイオンだけが閉じ込められる。次に、イオン

PCT/JP00/06411

16

排出時間306を設け、質量分析計内に残っているイオンを排出させ、 検出器で検出する。ここで、何らかの信号が得られた場合には、警報を 発するなり、より詳しい精査モードに移行するなりすればよい。この方 法では、質量分析に要する時間が不用になるため、より高速でスクリー ニングを行う事ができる。 なに、爆発物の探知に有効な、本発明の第3の実施例について、第12図、第13図を用いて説明する。爆薬が解離して得られるニトロ基由来のイオンでスクリーニングする方法である。ニトロ化合物はエネルギーを加えると分解しやすく、ニトロ基の部分が解離しやすい傾向がある。

- このため、第12図に示したように、イオン別じ込めと解離とを同時に行う閉じ込め・解離時間302、305と配ける。第13図は、閉じ込め・解離時間302、305にエンドキャップ電極に印可する高周波の周波数を示す。探知対象とする物質のイオンのm/zに対応した周波数(11、f2、f3)を含み、検出するニトロ基由来のイオンのm/z
- 15 に対応した周波数(14)を含まない信号を微弱ながらエンドキャップ電極に印可する。探知対象とする爆薬のイオンが閉じ込められると、エンドキャップ電極に印可された高周波により共鳴し、エネルギーが与えられてヘリウムなどのガスと衝突する。その際にニトロ基が解離するので、この解離したニトロ基由来のイオン、例えばNO2-を分析時間30で、この解離したニトロ基由来のイオン、例えばNO2-を分析時間30
- 20 3において検出することでスクリーニングを行う事ができる。この方法の利点は、探知対象としていた物質以外のニトロ化合物が含まれていたとしても、解離したニトロ基を検出するので、発見できる事である。

以上に示した方法において、避択性を更に高めるため、第14図に示したように更に高次の質量分析を行っても良い。すなわち、フラグメン3 トイオンの中から特定のm/sを有するイオンを選択し、そのイオンを

解離させて得られるイオンを質量分析するステップ212 (これはMS

/MS/MSまたはMS*と呼ばれる)を設けても良い。このような避 択、解離、質量分析の過程は、選択性が満足されるまで繰り返すことが できる (一般にMS"と呼ばれる)。

徼送装置制御装置58、探知装置本体53とを信号ライン59a、59 りにて結び付ける。スクリーニング時は一定速度で搬送を行うが、本体 53が精査モードに切り替わって数秒の時間をかけて探知を行う場合に る時間が異なる。そこで、第15図に示す様に、本発明による探知装置 本発明において、高速のスクリーニング時と精査時では、探知に要す を荷物の搬送装置57と組み合わせて使用すると良い。搬送装置57、

以上、本発明によれば、高速かつ高選択性を有する探知が可能になり、 荷物や人の流れを妨げることなく対象物質の有無を闘べることができる ようになった。

は、搬送装置57の搬送速度を遅くするなどの制御を行うと良い。

2

WO 02/2526!

PCT/JP00/06411

138

請求の範囲

- トルを取得する第1の分析ステップと、第1の固有のm/2のイオンが 1. イオントラップ質量分析計を用いた探知方法において、質量スペク
- 存在するか判定する第1の判定ステップと、前記第1の判定ステップの 判定結果に応じてタンデム質量分析を行う第2の分析ステップと、前記 オンが存在するか判定する第2の判定ステップと、からなることを特徴 タンデム質量分析で得られた質量スペクトルで第2の固有のm/zのイ するイオントラップ質量分析計を用いた探知方法。
- 存在するか判定する第1の判定ステップと、前配第1の判定ステップの トルを取得する第1の分析ステップと、第1の固有のm/2のイオンが 判定結果に応じて分析条件をデータベースから読み込むステップと、タ 2. イオントラップ質量分析計を用いた探知方法において、質量スペク ンデム質量分析を行う第2の分析ステップと、第2の固有のm/zのイ 2
 - オンが存在するか判定する第2の判定ステップとを有することを特徴す るイオントラップ質量分析計を用いた探知方法。 13
- テップを有する請求の範囲第1項又は第2項記載のイオントラップ質量 3. 前記第2の判定ステップの判定結果に応じて警報を発動する告知ス 分析計を用いた探知方法。
- 4. 前配第2の分析ステップは、第1の固有のm/2のイオンを閉じ込 を有するイオンを選択する選択ステップと、前配選択ステップで選択さ れたイオンを排出する排出ステップと、を有することを符徴する請求の める閉じ込めステップと、前配閉じ込められたイオンから特定のm/z **範囲第1項記載のイオントラップ質量分析計を用いた採知方法。** ឧ
- 5. 前記排出する工程の後に排出したイオンの電流値を計測するステッ プを付加したことを特徴とする請求の範囲第3項記載のイオントラップ 23

PCT/JP00/06411

5

質量分析計を用いた探知方法。

6. 前記第2の分析ステップは、第1の固有のm/2のイオンを閉じ込 める閉じ込めステップと、前配閉じ込めたイオンを解離させる解離ステ ップと、前記イオンの解離により生成されたニトロ基由来のイオンを質 量分析する第3の分析ステップからなることを特徴とする請求の範囲第 1 頃記載のイオントラップ質量分析計を用いた探知方法。 Ś

7. 第1のガスを吸引するガス吸引部と、コロナ放電により前記第1の た第1のイオンを分析するイオントラップ質量分析計と、前配イオント ガスに含まれる歓やをイオン化するイオン頌と、前記イオン頌で生成し

ラップ質量分析計からの所定イオンに含まれる危険物質を判定する判定 部と、を具備するすることを特徴とするイオントラップ質量分析装置を 用いた探知装置。 ខ

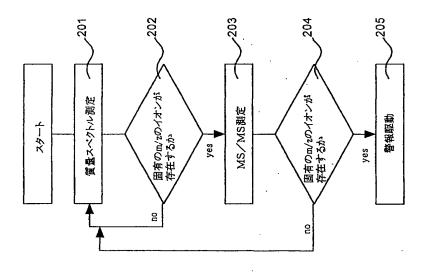
8. カパンなどのチェックすべき対象を搬送する搬送装置と、第1のガ スを吸引するガス吸引部と、コロナ放電により前記第1のガスに含まれ

る数料をイオン化するイオン顔と、前配イオン源で生成した第1のイオ ンを分析するイオントラップ質量分析計と、前記イオントラップ質量分 析計からの所定イオンに含まれる危険物質を判定する判定部と、前配判 定部で危険物質が含まれると判定されると前配缴送装置の搬送速度を制 御する搬送装置制御装置を具備するすることを特徴とするイオントラッ ブ質量分析装置を用いた採知装置。 2 8

WO 02/25265

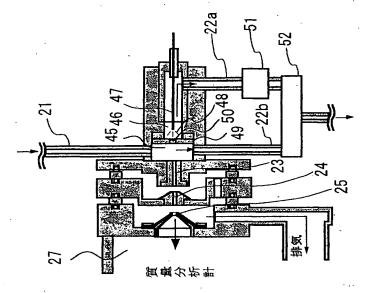
1/12

PCT/JP00/06411



第1図

3/12



30

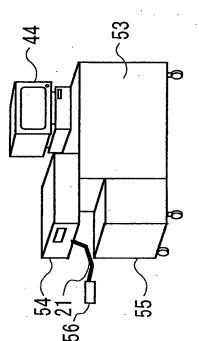
第2図

第3図

PCT/JP00/06411

WO 02/25265

4/12



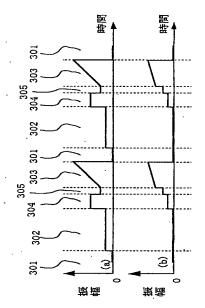
第4図

聖

監

(a) リング電極に印加する高周波の振幅 (b) エンドキャップ電極に印加する高周波の振幅

第5図



(a) リング電極に印加する高周波の板幅 (b) エンドキャップ電極に印加する高周波の板幅

7/12

WO 02/25265

PCT/JP00/06411

WO 02/25265

6/12

イオン閉じ込め 第7図 磁块 井

固有のm/zのイオンが 存在するか

2

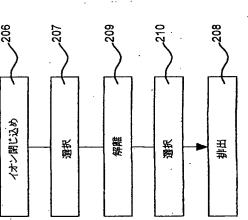
質量スペクトル測定

74-4

分析条件読み込み

yes

MS/MS遺紀



固有のm/zのイオンが 存在するか

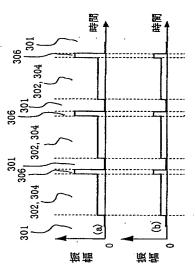
警報駆動

yes

第8図

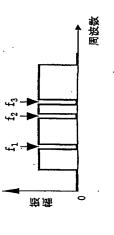
第9図





(a) リング電極に印加する高周波の板幅 (b) エンドキャップ電極に印加する高周波の板幅

第10図



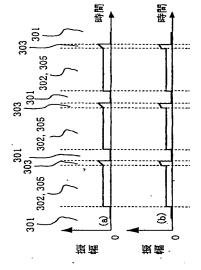
第11図

WO 02/25265

PCT/JP00/06411

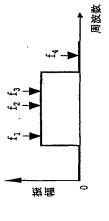
9/12

PCT/JP00/06411



(a) リング電極に印加する高周波の振幅 (b) エンドキャップ電極に印加する高周波の振幅

第12図



第13図

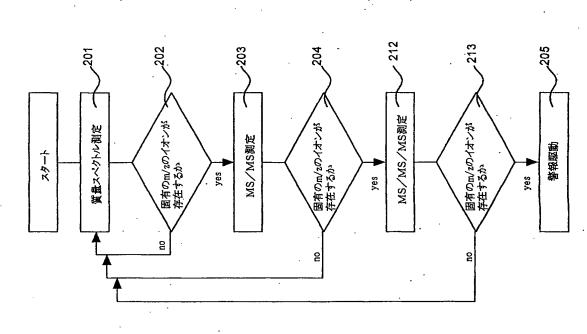
PCT/JP00/06411

WO 02/25265

10/12.

第15図

59a



53

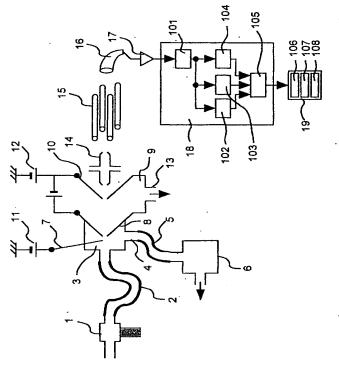
567

WO 02/25265

11/12

PCT/JP00/06411

12/12



第16図

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP00/06411

| A. CLAS | CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl' GOIN27/62, HOLJ49/42 | | |
|---|--|--|--|
| According B. FIRL | According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIRLDS SEARCHED | ational classification and IPC | |
| Minimum Int | Minimun documentation searched (classification system followed by classification symbols) $Int.Cl^7 \qquad G01N27/62-27/70 , \ \ H01J49/00-49/48$ | l by classification symbols) 0-49/48 | |
| Documents Jit. | Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 194-2000 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1992-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1991-2000 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000 | e extent that such documents are included in the fir Tozoku Iltsuyo Shinan Koho Jitsuyo Shinan Toroku Koho | fields searched 1994-2000 1996-2000 |
| Blectronic | Blectronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) | no of data base and, where practicable, search term | (pasn sı |
| c. Doct | DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Category | Citation of document, with indication, | - | Relevant to claim No. |
| « ×> | JP 2000-28579 A (Hitachi, Ltd.), 28 January, 2000 (28.01.00), Full text; Figs. 1 to 29 Full text; Figs. 1 to 29 Full text; Figs. 1 to 29 (Family: none) | | 1-6 7 8 |
| ح | JP 57-148866 A (Hitachi, Ltd.), 14 September, 1982 (14.09.82), Pull text; Figs. 1 to 3 (Family: none) | | 1-6 |
| >- | JP 11-230918 A (Hitachi Medica 27 August, 1999 (27.08.99), Full text; Figs. 1 to 10 (Fam | iica Corporation), (Pamily: none) | œ |
| - Parity | Further documents are listed in the continuation of Box C. | See patent family annex. | |
| "A" docume "B" earlier of date "L" docume "L" docume "I" docume "O" docume "O" docume means | Special cangories of cited documents: document defining the general rate of the art which is not considered to be of gardicular relevance seriler document but published on or after the international filling date document which may have adoubt so opionity claim(s) or which is elided to enablish the publication date of another citation or other special reason (as specified). document referring to as and discious as, was, enablistice or other special reason referring to as and discious as, was, enablistice or other means. | 1 | illing date or for but cited to invention cannot be vention cannot be the an inventive evention cannot be document is the art |
| than the | cocurrent proteins from to the international fitting date but later than the priority date claimed | document member of the same patent family | |
| Date of the a | Date of the actual completion of the international gearch 29 November, 2000 (29.11.00) | Dato of mailing of the international search report 12 December, 2000 (12.12.00) | (00) |
| Name and m | Name and mailing address of the ISA/ Vapanese Patent Office | Authorized officer | |
| Facsimile No. | i | Telephone No. | |
| Form PCT/IS | Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992) | | |

| 国際調査報告 | 関際出版番号 PCT/JP00/06411 |
|---|--|
| A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (1PC)) | |
| Int. Cl' G 0 1 N 2 7 / 6 2, H 0 1 J 4 9 / 4 2 | |
| B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) | |
| Int. Cl' G01N27/62-27/70, H01J49 | 9/00-49/48 |
| 最小吸費料以外の資料で開査を行った分野に含まれるもの 日本国英用新索公職 1922-1996年 日本国公開美用新索公職 1971-2000年 日本国登録英用新案公翰 1994-2000年 日本国登録英用新案公翰 1994-2000年 | |
| 国際調査で使用した電子ダータベース(データベースの名称、 | 爾査に使用した用語) |
| C. 関連すると認められる文献 | |
| 引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、 | 関連する では、その関連する箇所の表示 関末の範囲の番号 |
| JP, 2000-28579, A (本 28. 1月. 2000 (28. 0] A 全文, 第1-29図 X 全文, 第1-29図 Y 全文, 第1-29図 (ファミリーなし) | (株式会社日立製作所) 11.00) 1-6 7 8 |
| A JP, 57-148866, A (株3 14. 9月. 1982 (14. 0) 全文, 第1-3図 (ファミリーソー | (株式会社日立製作所) 0 9.82) -なし) |
| 区 に関の焼きにも文献が列挙されている。 | □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 |
| * 引用文館のカテゴリー 「A」等に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの 「E」国際出題目前の出題または特許であるが、国際出題目 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に壁籠を拠色する文献又は他の文献の発行 「月世しくは他の特別と理由を確立するために引用する 文献(理由を付す) 「O」口頭による明示、使用、展示等に置及する文献 「P」国際出版の、使用、原示等に置及する文献 | の目の後に公表された文献 「丁」国務出版目又は優先日後に公表された文献であって 出版と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の世界のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当様文献のみで発明 の解析と又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当様文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩生がないと考えられるもの よって進歩生がないと考えられるもの に、「後か生地ないと考えられるもの |
| 国際関査を完了した日 29.11.00 | 国際関連報告の発送日 12,12,00 |
| 国際関連機関の名称及びあて先 日本国特許で(1 S A / J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が超三丁目4巻3号 | 特許庁等全官 (権限のある職員) (利益) 2W 9115 約木 役光 発酵番号 03-3581-1101 内線 3292 |

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

| 11 | する田の番号 | | |
|----------------------------|---|------------------------|-----|
| 0/064 | 関連する開水の範囲の番号 | ∞ | · . |
| 国際田殿番号 PCT/JP00/06411 | は、その関連する箇所の表示 | 性日☆メディコ) 9.9) し) | |
| | 関連すると認められる文献 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | | |
| C (続き). 引用文献の カテゴリー* | C (観念). 引用文献の カテゴリー* | > + | |